PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-188489

(43)Date of publication of application: 24.07.1990

(51)Int.Cl.

C30B 15/10

C30B 29/06 H01L 21/208

(21)Application number: 01-006238

(71)Applicant: MITSUBISHI METAL CORP

(22)Date of filing:

13.01.1989

(72)Inventor: WATANABE NOBUYA

TAKESHITA SHIN

(54) METHOD FOR REGENERATING QUARTZ CRUCIBLE FOR PULLING UP SILICON SINGLE CRYSTAL

(57)Abstract:

PURPOSE: To improve the yield of the quartz crucible for pulling up a silicon single crystal with respect to its fabrication by removing the protrusions on the inner surface of the crucible or the foreign matter in the region to a specified depth from the inner surface to smooth the surface.

CONSTITUTION: The protrusions on the inner surface of the quartz crucible for pulling up a silicon single crystal or the foreign matter other than vitreous silica in the region to a depth of ≤1mm from the inner surface are removed by mechanical grinding or chemical etching, and the periphery of the ground part or etched part is heat—treated and smoothed. In this method, the periphery of the ground or etched recess is melted after drying by an arc flame by a graphite electrode (<5ppm ash) or an oxyhydrogen flame, vitrified, and smoothed. When a silicon single crystal is pulled up with a crucible with the periphery of the ground recess not smoothed, the periphery is easily released, and the released pieces of quartz are mixed into the produced silicon single crystal to cause defect.

① 特許出願公開

平2-188489 ⑫ 公 開 特 許 公 報(A)

®Int. Cl. 5

識別記号

❸公開 平成2年(1990)7月24日

C 30 B 15/10 29/06 21/208 8518-4G 8518-4G 7630-5F

庁内整理番号

P

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

60発明の名称

H 01 L

シリコン単結晶引上げ用石英ルツボの再生方法

頭 平1-6238 印特

❷出 願 平1(1989)1月13日

⑦発 明 渡辺 及扶也 者

武

東京都千代田区岩本町3-8-16 三菱金属株式会社岩本

町オフイス内

者 個発 明 顋

伊出

下 臣

秋田県秋田市茨島 6-10-3

三菱金属株式会社 人

東京都千代田区大手町1丁目5番2号

弁理士 松井 政広 外1名 79代 理

20 明

1.発明の名称

シリコン単結晶引上げ用石英ルツボの再生方法 2.特許請求の範囲

シリコン単結晶引上げ用石英ルツボの内側表面 に存在する突起物およびもしくは内側表面から少 なくとも1■■以内の厚さの領域に包含されるガラ ス状シリカ以外の異物を、機械的研削または化学 的エッチングした後、該研削跡または食刻跡の周 縁部を熱処理して滑らかにすることを特徴とする シリコン単結晶引上げ用石英ルツボの再生方法。

3.発明の詳額な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、シリコン単結晶引上げ用石英ルツボ の不良品とされていたものを修理再生する方法に 関する。

〔従来技術と問題点〕

半導体シリコン単結晶は現在主にチョクラルス キー法(CZ法)により製造されている。該CZ法では 多結晶シリコンを石英ルツボ内に充填し、約1450 ℃に加熱溶融して該溶勵シリコンからシリコン単 結晶を引上げる。ここで使用される石英ガラスル ツボは通常石英粉をアーク炎で溶融して製造され るが、溶融中に揮発した SiO等が途中で酸化し、 再びルツボの内側表面に落下し或は気泡の発生等 により突起部が形成されたり、また不純物の金属 粉その他シリカ以外の物質がルツボの内側表面に 付着して混入異物となったりする場合が少なくな

これらの種々な原因によってルツボの内偶表面 に形成された突起部および混入異物を含有する石

(問題解決に係る知見)

本発明者らは、上記のような石英ルツボの製作を留りをよくする目的で種々検討を重ねた結果、ルツボの内偶表面の突起部およびもしくは該表面からある程度の厚さの領域に存在する混入異物を除去する方法を見出し、それによって従来使用できなかった石英ルツボが十分シリコン単結晶の引上げ用として使用できることを見出した。

(発明の構成)

本発明は、シリコン単結晶引上げ用石英ルツボ の内側表面に存在する突起物およびもしくは内側

付着した窒素等のガスに由来する突起部も生ずることがある。また微小な金属粉その他シリカ以外の不純物がルツボの内側表面近傍に付着して混入 異物を形成することもある。

このような突起物もしくは混入異物を除去する 方法は機械的に研削してもよくまた化学的エッチ ング(食刻)によってもよい。機械的研削は主に ダイヤモンドツールを使って突起部および混入異 物の部分を完全に削り取る。化学的な食刻は表面 付近の異物の除去に適し、主にフッ硝酸が用いら れる。研削した後水洗し更に雑水で洗浄し乾燥す る。乾燥は可及的クリーンな雰囲気で行なうこと が望ましい。研削跡をフッ酸で処理してもよい。 本発明においては乾燥した後、研削あるいはエッ チングによる凹部の周線部を高純度(灰分ぐ 5 pp≡) 黒鉛電極によるアーク炎もしくは酸水素炎を当て て溶融してガラス状態として滑らかにしておくこ とが必要である。研削した凹部の周録部を滑らか にしないままそのルツボを用いてシリコン単結晶 を引上げると、引上げ中に周縁部が剥離し易く、

表面から少なくとも1 mm以内の厚さの領域に包含されるガラス状シリカ以外の異物を、機械的研削または化学的エッチングした後、該研削跡または食刻跡の周歇部を熱処理して滑らかにすることを特徴とするシリコン単結晶引上げ用石英ルツボの再生方法を提供する。

本発明はシリコン単結晶引上げ用石英ルツボの 内側表面および該表面から少なくとも1 mm以内の 厚さの領域に含有される突起部および混入異物を 除去して、従来不良品として使用できないとされ る石英ルツボをシリコン単結晶引上げ用に使用し 得るルツポに再生する方法を提供するものである。

製造したシリコン単結晶中に石英の剥離片が混入 し欠陥となり易い。

研削または食刻により生じた凹部に石英粉を充填して溶融して補修する試みもあるが手間が掛って実用的でない。本発明によれば研削もしくは食刻の跡はクリーンであってかつ周縁部が滑らかであれば、むしろ凹部の存在は溶融シリコンの撹拌効果が向上し溶融シリコンの温度を均一化する効果がある。

上記機械的研削または化学的エッチングに支さの 一次ルッポの内側表面から少くとも1mmの厚をの 領域に存在するガラス状シリカ以外の異物を取り 除く。石英ルツボを用いてシリコン単結晶を引上 げる際ルツボの内側表面から0.5~0.7mmの厚さされる が域域が解散シリコンにより侵食されるため、1mm の領域が見物が除去してあれば観燈されるシリコン単結晶で シリコンボで2~3個のシリコン単結晶を引 上げる場合は内側表面から更に深く2.5~3mmの厚 さの領域の異物を除去することが必要である。 これにより石英ルツボを繰返し使用することが 可能となる。

(発明の効果)

本発明の方法によって得られる石英ルツボを用いて引上げたシリコン単結晶は、従来良品とされている石英ルツボで引上げたシリコン単結晶と同等の単結晶化歩留りを示し、いわゆる不良品の再生に極めて有効である。従って総合の石英ルツボの歩留りは著しく向上する。

[実施例および比較例]

実施例1

回転モールディング法によって製造した石英ルツボのうち不良品とされたものの内側表面の含なの領域に含まる異物をダイヤモンドツールにより研削除を対した。 乾燥後高純度(灰分く 5 ppm) 黒鉛電板のアーク炎で削り路の周線部を溶融して滑らかに乗った。 サール はいました この 結晶引上げに使用した。この に、 シリコン単結晶と同等の単結晶化歩留りを得た。

手統領正舊

平成1年4月13日

特許庁長官 吉田文毅 殿

1.事件の表示

平成1年 特許顧 第006238号

2. 発明の名称

シリコン単結晶引上げ用石英ルツボの再生方法

3. 補正をする者

事件との関係 特許出顧人 名 称 (626) 三 菱 金 鳳 株 式 会 社

4.代理人(〒164)

住 所 東京都中野区木町1丁目31番4号 シティーハイムコスモ1003号室 電話(03)373-5571(代)

氏名 弁理士 7119 松井政広

- 5. 補正指令の日付 自 発
- 6. 補正により増加する発明の数 なし
- 7. 補正の対象 明細書の<mark>発明の詳細な説明</mark>の
- 8. 補正の内容 別紙のとおり



比較例1~3

回転モールディング法で製造した石英ルツボの うち不良品の石英ルツボおよび該不良品石英ルツ ボの内表面を研削だけしたものを夫々用いてシリ コン単結晶を引上げて単結晶化率を求めた。この 結果を比較例とし実施例1の結果と共に表に示す。

麦

	石英ルツボ	単結晶化率 (%)
実施例1	本発明の処理	75
比較例1	不良品	40
<i>*</i> 2	不良品を研削のみ	45
比較基準	良品	74

特許出願人 三菱金属株式会社 代理 人 弁理士 松 井 政 広(他1名)

補正の内容

I. 明細書第3頁第3行目から同頁第4行目の記載 「……混入し、結晶欠陥発生の原因とするため単 結晶化歩切り……」を次のように訂正する。

『……混入し単結品化歩留り……』